^{186m}Ta的鉴别^{*}

徐岩冰^{1,2;1)} 袁双贵¹ 杨维凡¹ 牛雁宁¹ 丁华杰¹ 1 (中国科学院近代物理研究所 兰州 730000) 2 (中国科学院研究生院 北京 100049)

摘要 通过 14 MeV 中子引起的 ¹⁸⁶W(n, p) 反应, 生成了 ^{186m}Ta和 ¹⁸⁶Ta. 借助于对已知 ¹⁸⁶Ta的γ射 线的观测, 鉴别了未知的 ^{186m}Ta, 并测定其半衰期为 1.5±0.1 min.

关键词 (n, p)反应 同质异能态 鉴别 半衰期

有关¹⁸⁶Ta半衰期的报道最早发表于 1955 年, Poe 等人^[1]利用快中子照射钨酸得到了钨通过对β粒 子的测量得到¹⁸⁶Ta的半衰期为 10.5min. 1970年, Pathak 等人^[2]利用 14.8MeV 中子照射 ¹⁸⁶W 同位素及 光谱纯的钨粉末, 通过(n, p)反应产生 ¹⁸⁶Ta. 同样, 经 过β射线活性的观测获得¹⁸⁶Ta的半衰期也是10.5min.



^{*} 国家自然科学基金和国家重点基础研究发展规划项目资助

53-55

¹⁾ E-mail: ybx@impcas.ac.cn



图 2 测得的197.9, 307.5, 417.7, 615.3, 737.5和 739.2keV γ射线的衰变曲线

迄今为止,还未见到关于它的同质异能态^{186m}Ta的报 道.因此,我们试图通过γ(X)谱学方法搜索可能的短 寿命的^{186m}Ta.对于Ta所在的重丰中子核区,研究丰 中子核常用的裂变反应已无法达到如此重质量的区 域,而快中子引起的(n, p)反应则是产生它们很有效 的反应机制^[1-5].本实验中利用14MeV中子照射钨通 过(n, p)反应产生了¹⁸⁶Ta及其同质异能态^{186m}Ta.

实验是在中国科学院近代物理研究所的600kV高 压倍加器上进行的,使用氘轰击TiT靶通过T(d.n) ⁴He反应产生了14MeV中子. 实验所用的靶子是 ~100mg/cm²厚的天然钨粉,由14MeV中子照射钨 靶产生了钽的放射性同位素.为了有效地降低长 寿命活性的累积,每块钨靶只照射一次.照射4min 后,用改进的靶辐照传输系统将它们传送到铅室 中. 照射结束20s后使用以下探测器开始进行测 量: 1)一个小平面高纯锗X射线和低能γ射线探测 器, 它对⁵⁷Co的122keV射线的能量分辨为580eV, 有 效直径和灵敏层深度分别是32mm和10mm; 2)一个 由4个同轴N型锗探测器组成的CIOVER探测器,其中, 各探测器都具有25%的探测效率和2.1keV的能量分 辨(对⁶⁰Co的1332keV线). 这两个探测器被面对面地 放在铅室中源的两边.考虑到¹⁸⁶Ta的半衰期^[6],每次 测量持续了27min. 使用多参数数据获取系统(MPA3) 记录了 $\gamma(X)$ 射线单谱事件和三参数 $\gamma(X)$ - γ -t符合 事件. 其中, t是每个事件距测量开始时刻的时间. 为 了增加统计,上述过程重复进行了多次.



图 3 测得的W的 Kα和 Kβ2 X射线开门的γ射线谱

在照射过程中,分别通过(n,2n), (n,γ), (n,p) $\pi(n, \alpha)$ 等反应产生了W, Ta, 和Hf的一些放射性 图1给出在实验中测得的γ射线单谱. 通过 源. 分析图1的γ谱可知, 谱中除包括一些放射性杂质 如 179 W, 179m W, 185m W, 187 W, 182m Ta, 184 Ta, ¹⁸⁵Ta 和¹⁸³Hf 等的γ射线外, ¹⁸⁶Ta 的γ射线清楚可 见^[6]. 在图1中, 6条较强的¹⁸⁶Ta的γ射线较为干净, 能 量分别为197.9, 307.5, 417.7, 615.3, 737.5和739.2keV. 通过仔细地跟踪这6条γ射线,得到它们的衰变曲 线(见图2). 从图中可以看出, 衰变曲线包含两个 组分.利用分析双组分放射性衰变的计算机程序 对其进行拟合,提取出两个组分的加权半衰期分 别为1.5±0.1min 和10.4±0.4min. 其中长寿命组 分应来自¹⁸⁶Ta的β-衰变,提取出的¹⁸⁶Ta的半衰期 与文献值符合得很好^[1,2,6]. 而短寿命组分只可能 来源于^{186m}Ta的β-衰变或^{186m}W 的同核异能态跃 迁. 经过拟合可得, 测量初始时刻短寿命组分的强度 是^{186m}Ta β-衰变强度的3倍.如果短寿命组分来源 于未见报道的1.5±0.1min的^{186m}W的同核异能态跃

参考文献(References)

- 1 Poe A J. Phil. Mag., 1955, **46**: 1165
- 2 Pathak B P, Murty K S N, Mukherjee S K et al. Phys. Rev., 1970, C1: 1477
- Caplar R, Udovicic I, Holub E et al. Z. Phys., 1983, A313:
 227

迁,那么应存在很强的新的退激γ射线.通过对γ射 线单谱的仔细分析,并未发现这样的γ射线(图1). 另外,在使用W的Kα和Kβ₂X射线开门的γ符合谱 中(图3),也未发现新的γ射线.所以可以排除短寿 命组分来源于^{186m}W的同核异能态跃迁的可能性. 因而本实验确认了^{186m}Ta的存在,并得到其半衰期 为1.5±0.1min.

至于文献[1]和文献[2]的实验中没有报道发现^{186m}Ta的原因,推测应是由于在文献[1]的实验中,较长的(10min)照射时间与较长的放射化学过程,使得对短寿命的^{186m}Ta的测量十分困难;而在文献[2]的工作中,由于未进行放射化学分离,且¹⁸⁶Ta半衰期的测定是靠β射线活性的观测来完成的,从而通过¹⁸⁶W(n,2n)产生的极强的1.67min的^{185m}W^[7]的β射线活性会淹没^{186m}Ta,因此,^{186m}Ta也未被探测到.

对中国科学院近代物理研究所中子发生器全体工 作人员的支持与合作表示感谢.

- 4 Ryves T B, Kolkowski P, Hooley A C. Ann. Nucl. Energy., 1990, 17107
- 5 Gopych M P, Gopych P M, Zalyubovsky I I et al. Rus. Acad. Sci. Phys., 1997, 61: 323
- 6 Baglin C M. Nucl. Data Sheets, 1997, 82: 1
- 7 Browne E. Nucl. Data Sheets, 1995, 74: 165

Identification of 186m Ta *

XU Yan-Bing^{1,2;1)} YUAN Shuang-Gui¹ YANG Wei-Fan¹ NIU Yan-Ning¹ DING Hua-Jie¹

(Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China)
 (Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China)

Abstract ¹⁸⁶*m*Ta and ¹⁸⁶Ta have been produced by irradiation of ^{nat}W with 14MeV neutrons. The unreported tantalum isomer ¹⁸⁶*m*Ta has been identified by means of measuring known γ rays from ¹⁸⁶Ta β -decay. The half-life of ¹⁸⁶*m*Ta has been determined to be 1.5 ± 0.1 min.

Key words 186m Ta, identification, β -decay, half-life

^{*} Supported by National Nature Science Foundation of China and Major State Basic Research Development Program

¹⁾ E-mail: ybx@impcas.ac.cn